Search Notes					

Application/Control No	. Applicant(s)/Patent under Reexamination	<u>-</u>
10/617,171	JEONG, KI-TAG	
Examiner	Art Unit	•
Tianjie Chen	2627	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
Updated		12/3/2006	TJ	
			•	
<del>1 - 11</del>			<del></del>	
			•	
	_			
5. <u>11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
		<del></del>	
•			
•			
•			
<u> </u>			
	:		
		s	
	į		